Family list 4 family members for: JP2000029053 Derived from 4 applications.

- 1 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND IS MANUFACTURE
  Publication info: JP2000029053 A 2000-01-28
- 2 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND FABRICATING METHOD OF THE SAME Publication info: KR2000011237 A - 2000-02-25
- No English title available
  Publication info: TW460741 B 2001-10-21
- 4 Method of manufacturing a liquid crystal display Publication info: US6291136 B1 - 2001-09-18

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND IS MANUFACTURE

Patent number:

JP20000290**53** 

Publication date:

2000-01-28

Invent**or:** 

MASUTANI YUICHI; KOBAYASHI KAZUHIRO

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification

- internation**al:** 

G02F1/1343; G03F7/20; G02F1/13; G03F7/20; (IPC1

7): G02F1/13**43** 

- european:

G02F1/1343A8; G03F7/20B

Application number: JP19980198261 19980714

Priority number(s): JP19980198261 19980714

Also published as:

US6291136 (B

Report a data error he

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the precision of the width of an inter-digital electrode, especiality at the boundary of divisional exposure and to improve the reliability of a lateral electric field system while reducing display unevenness at the border of the divisional exposure. SOLUTION: The liquid crystal display device has a counter electrode facing pixel electrodes and drives liquid crystal by applying an electric field between the pixel electrodes and counter electrode in parallel to a substrate surface, and a pixel part is exposed repeatedly from one mask for patterning. By this manufacturing method, the highreliability liquid crystal display device is obtained that display unevenness is reduced at the border part o the divisional exposure.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-29053 (P2000-29053A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int CL' G 0 2 F 1/1343 識別記号

FI G02F 1/1343 テマント\*(参考) 2H092

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平10-198261

(22)出願日

平成10年7月14日(1998.7.14)

(71)出版人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 升谷 雄一

東京都千代田区九の内二丁目2番3号 三

菱電模株式会社內

(72)発明者 小林 和弘

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100065228

**弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)** 

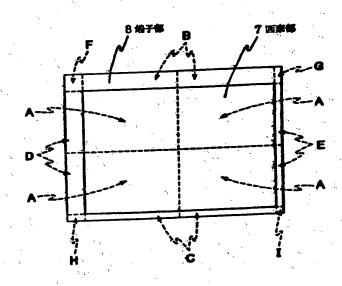
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 櫛形電極の幅の精度を面内、特に分割露光の 境界で上げて、横方向電界方式において、この分割露光 の境界部の表示ムラを低減しながら信頼性の高い液晶表 示装置およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明の液晶表示装置の製造方法は、 素電極に対向する対向電極を有し、該画素電極および破 対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加し て液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、 素部を露光する際に1枚のマスクから繰り返し露光して パターニングする液晶表示装置の製造方法である。ま た、かかる製造方法により、分割露光の境界部分の表示 ムラを低減した信頼性の高い液晶表示装置をうる。



#### [特許論求の範囲]

【請求項1】 画素電極に対向する対向電極をなし、

画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造
方法において、画素部を露光する際に1枚のマスクから
繰り返し露光してパターニングする液晶表示装置の製造
方磁。

【請求項2】 画素電極に対向する対向電極を有し、欲 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方 向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造 方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤー の内少なくとも1レイヤーの画素部を露光する際の1回 の露光領域を他のレイヤーよりも小さくする請求項1配 強の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 画素電極に対向する対向電極を行し、② 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーの画素部を露光する際には1 枚のマスクを繰り返し感光してパターニングを行い、② のレイヤーは端子部を含めた1パネルを2つ以上に分割したマスクを用い露光しパターニングする液晶表示装包の製造方箋。

『請求項4』 画素電極に対向する対向電極を有し、② 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極の露光領域のつなぎ部分と、対向電極の露光領域のつなぎ部分とを異なる位置に形成する液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】 画素電極に対向する対向電極を有し、篏画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極または対向電極あるいはその口方を形成するレイヤーを1枚の大型レチクルを使用してミラープロジェクション方式により形成し、その他のレイヤーの内少なくとも1レイヤーをステッパー方成なよる分割露光により形成する液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】 画素電極に対向する対向電極を有し、 ② 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画案電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジストを他のレイヤーを形成する場合よりも厚く形成する液品表示装置の製造方態。

【請求項7】 画案電極に対向する対向電極を有し、飲画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジスト材料に図光エネルギーの変動に対してホトレジスト線問

の変動が小さいホトレジストを使用する液晶表示装配の製造方態。

【請求項8】 画素電極に対向する対向電極を育し、② 画素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶衰示装置の製造方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のマスクに位紹シフトマスクを用いる液晶衰示装置の製造方法。

【請求項9】 画案電極に対向する対向電極を行し、② 画案電極および該対向電極の同に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶設示装置の緩迫方法において、画案電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する殴のマスクを面内寸法公差の小さなマスクを使用する液晶設示装置の緩迫方途。

【請求項10】 前記面内寸法公益が全®. 1 μ m以内である請求項9記録の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 上記マスクセクロムと陰化クロム化ドライエッチングにより加工し形成する部項項10配合の 被晶最示装員の製造方陰。

【請求項12】 画案は低い対向する対向は低少なし、 該画素電極および該対向電極の間に基板面に対して次率 方向の電界を印加して液晶を取倒する液晶表示装置において、画素電極幅と対向電極隔の分割回光の銃界向での 寸法差を最大の、15μm以下とした液晶表示装置。

【請求項13】 請求項1~9のいずれか1項記録の② 造方法のうち、何れか1つ又は額数の方法を選み合わせ、画案電極幅と対向電極圏の分割図光の質界同での寸法差を最大0.15μm以下とした、画案電極に対向する対向電極を有しこれらの間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶表示装置。

『発明の詳細な説気』

[0001]

【発明の尽する技術分母』この強弱は、アクティブマトリックス型の液晶表示装配給よびその製造方法に関する もので込る。

[00002]

『従来の技術』アクティブマトリックス型の液晶及示賞 置において、液晶に印加する①昇の方向を基質に対して 平行な方向とする方式(以下、「粒方向②昇方式」とす る)が、主に広視野角を得る手跡として関いられている (例えば、特開平8-254712)。この方式を祭別 すると、視角方向を変化させたほのコントラストの位 化、階額レベルの反伝を小さくでごろことが明らかにご れている(例えば、M. Oh-c。 (1)。 Asia Di splay 95, pp. 577-580)。

【0003】図9は、この方式を開いた健康のアクティブマトリックス型の液晶設示装置の解放要はである数量トランジスタ集積装置基値の一面はの解造を観式的に示したものである。走査線1によりスイッチングされる質

膜トランジスタ4を介して信号線2から画素電極6に段 像信号を供給し、対向電極5との間で基板に対して平行 な方向の電界を形成し、液晶を駆動させる。対向電極5 は共通配線3に接続されている。薄膜トランジスタ集積 装置基板は、この画案をマトリックス状に配置した画家 部7と回路からの信号を入力するための端子部8で構成 される(図10)。この画素部7上に液晶をはさんで対 向基板を貼り合わせ、端子部8に走査線、信号線に画段 信号を送り込むための回路を取り付け、液晶表示装置を 作製する。

【0004】次に、このアクティブマトリックス型の液 晶表示装置の構成要素である薄膜トランジスタ集積装配 基板の製造方法を図11の工程断面図にしたがって説明 する。ガラス基板10上に走査線1と同時に、対向電極 5及び共通配線3を形成する(图11(a))。この急 査線 1 は薄膜トランジスタのゲート電極としても機貸す る。次に、ゲート絶縁瞑11を全面に堆積した後、アモ ルファスシリコン12と不純物をドープしたアモルファ スシリコン13を形成する(図11(b))。信号線2 及び画素電極6は薄取トランジスタのソース・ドレイン 領域14の形成と同時に形成する。この役、このソース ・ドレイン領域をマスクとして不純物をドープしたアモ ルファスシリコン13をドライエッチングなどにより除 去する(図11 (c))。最後に、保護膜9を窒化シリ コン、酸化シリコン等の透明絶縁膜により全面に形成す る(図11(d))。それぞれのレイヤーは成膜→写真 製版→エッチングにより加工して形成する。写真製版工 程は、ホトレジスト塗布→露光→現像を行い、ホトレジ ストを所望の形状に加工形成する方法である。露光はこ の中でも中核をなす工程であり、アクティブマトリック ス型の液晶表示装置の製造では、主にステッパ方式とミ ラープロジェクション方式の何れかが採用されている。 ステッパ方式は液晶表示装置を2つ以上の領域に分団 し、ステージを移動させながら各領域に対応したマスク に交換しながら露光を行う方法であり、ミラープロジェ クション方式は、液晶表示装置を分割せずに1枚の大型 マスクとガラス基板を一体で走査させ一括に露光する方 式である。ステッパー方式では、画面内の全域におい て、各レイヤー間の重ね合わせ精度を高く形成できるた め、薄膜トランジスタ特性や容量等が面内で均一にな り、これらが面内で不均一になることにより生じる直流 電圧成分を小さくでき、液晶材料が劣化しにくく信頼性 の高い液晶表示装置を作製できる利点がある。一方、ミ ラープロジェクション方式では、一括で露光するためス ループットを高くできる等の利点がある。図3にステッ パー方式を用いた場合の従来の分割露光の方法を示す。 図10で示した画案部7と端子部8をまとめていくつか の領域に分け(この図の場合は4つの領域に分けてい る) それぞれ異なるマスクを用いて分割して露光を行 う。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】 横方向電界方式の液凸 表示装置をステッパ方式で作製した場合、先に述べたよ うに信頼性の高い液晶表示装置を作組できる反面、分割 露光を行った境界が表示ムラとして視窓される問題がふ る。縦方向電界を用いたTN方式の液晶設示装缸にない ても、各レイヤーの重ね合わせが大むくずれた部分で収 界が表示ムラとなる場合があったが、模方向電界方式の 場合は重ね合わせがずれていない場合も境界が衰尿ムラ として発生し、なおかつその境界はより視認されやす い。本発明は、櫛形電極の幅の精度を面内で(特に分ぼ) 露光境界で)上げて、横方向電界方式において、この分 割露光の境界部の表示ムラを低減しながら信頼性の高い 液晶表示装置およびその製造方法を得ることを目的とし ている。

#### [00006]

【課題を解決するための手歌】 圏 1 2 は 個極幅の変励公 と輝度変化率の関係を実験により求めた結果である。こ の結果、横方向電界方式では電極幅の変化が輝度変化の 原因となることが明らかとなった。 図12より、例えば 輝度変化率を3%以下に抑えるために電極間の似らつむ を $0.15\mu$ m程度以下に抑えなければならないことが わかる。分割露光の境界部がはっ全りと視惑されるのは 境界の輝度変化率が3%程度以上の约合である。したが って、この場合、横方向電界方式の液晶衰示装配では〇 極幅の分割露光の境界での急企の。15μm程度以下に 抑える必要がある。従来のTN方式のTFT-LCDに おいても露光境界での輝度変励は問題となって始り、主 にTFT等の寄生容丘に起因するものとされている。こ れに対する対策としては、特闘學 4 - 8 0 5 6 5 1 号公 報のように重ね合わせ精度を上げる方法の値、保持容① を増加したり、境界を分かり貸くするためジグデグにし たり、ゲート電極とソース。ドレイン侵極の民光蝮昴企 異なる位位にすることなどが行われている。

【0007】前記公報は、数以トランジスタ特征ならび に薄膜トランジスタの寄生容量を各国党領域同で鎖える ために薄取トランジスタの格成優深であるレイヤーに強 いて画素部を1枚のマスクを隠いて偽り遠し風先を行う ものである。この際に問題と依っているのは位任の侵兌 (薄膜トランジスタを拵成するゲート電灯とソースドレ イン電極等の重ね合わせの誤(2) でのり、その誤差的意 記公報の [発明の詳細な説明] の机の銀芯 [000 8]、[0009]にも示されているように1~2μ㎜ 程度である。これに対して本発明における課題は箇形〇 極の幅で、この幅の分割風光雨での変[例を0.15 mm 以下に抑え輝度変励を低流することを目的としている。 これは横方向電界方式特有の技術的課題である。

【0008】分割露光の境界部での電極幅が変励する主 な原因に依、マスク間の寸鉄珍、倒光装置(ステッパ 一)の露光昼の面内分布、露光装配のシャッタースピー

ドの偏差が考えられる。本発明はこれらの影響を抑える ことにより、分割露光境界部の表示ムラを抑えるもので ある。

【0009】第1にマスクの寸法差を低減するためには 境界部の両側で異なるマスクを用いず、同じマスクを用 いてパターニングを行う。これによりマスク間の寸法整 による影響がなくなり、同一マスク内の寸法差(左右を たは上下の辺の差)のみがマスクに起因した電極幅の変 動となる。しかし、この方法を用いると画素部と端子 を分割して露光するため、露光数が一般に増加するた め、スループットが悪化する。したがって画素電極、対 向電極を形成するレイヤーのみにこの方法を用いてもよ い。また、マスクを作裂する際にドライエッチング法を 用いることによりマスク内の寸法差(特に左右の辺の 差、上下の辺の差)を小さくする。

【0010】第2に露光機の露光量分布の影響を抑えるにはできるだけ1回で露光する面積を小さくする。しかし、これを行うと分割して露光する数が増加しスループットが悪くなる。したがって画素電極、対向電極を形成するレイヤーのみ露光面和を小さくする。

【0011】また、画案電極と対向電極を異なるレイヤーにて形成する際には分割露光の境界をこれらのレイヤーで異なる位置にする。

【0012】また、画素電極と対向電極を形成するレイヤーをミラープロジェクション方式にて形成し、薄膜トランジスタを形成するレイヤーはステッパー方式にて形成する。

【0013】また、画案電極と対向電極を形成するレイヤーを形成するためのホトレジストを厚く塗布し、展光時間を長くする。

【0014】また、画案電極と対向電極を形成するレイヤーで、露光に用いるマスクに位相シフトマスクを用いる。

【0015】また、画素電極と対向電極を形成するレイヤーで、解光に用いるマスクに面内公差±0.1μm以下の他のレイヤーと比較し高精度のマスクを用いる。

[0016]

【発明の実施の形態】実施の形態1

以下、本発明の一実施の形態である薄膜トランジスタ紅 積装置基板及びこれを搭競した液晶表示装置の製造方法について説明する。まず、走査線1をA1、Cr、Mo もしくはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの積層膜で形成する。この除、走査線1と対向電極 5を同時に形成する。このとき、液晶表示装置の信頼経を確保するために、写真製版工程における露光にはステッパー方式を用いる。その際、マスク間の寸法差による電極幅のばらつきの発生を防ぐために一枚のマスクを用いて繰り返して画素部7の露光を行い、端子部8は他のマスクから露光を行う。図1、図2はこの露光方式を図示したものである。図1は薄膜トランジスタ集積装置基

**板上の露光する位置を示したもので、図2はそれぞれの** 窓光する部分のマスク21、22上の位置を模式的に示 したものである。図1で示した画素部は図2のAで示し た部分を例えば4回繰り返してഒ光する。端子部分は圝 2のそれぞれB~Iで示した部分を留1に示した部分B ~1に露光する。ゲート絶縁腺を全面に形成した位、ア モルファスシリコン12と不純物を含んだアモルファス シリコン13を同時に形成する。 アモルファスシリコン 1 2と不純物をドープしたアモルファスシリコン 1 3 ℃ 形成する際には、図1、2で示した方法により倒発して も良いが、端子部を含めた1パネルを2つ以上、たとえ ば図3に示す様に全体をもつの部分に分割して、それぞ れのパターンを異なるマスクを用いて函光すると良い。 図1、2で示した方法では16回の母光が必要である が、図3の様に露光すると4回の風光で奇むたのスペー プットの大幅な低下を防ぐことができる。 欲に、 伯号〇 2と画素電極6を薄取トランジスタのソース。ドレイン 電極と同時にAl、Cr、MoらしくはW、変た改これ らを主成分とする合金なたはこれらの租層以で、國1、 2で示した露光方法を用い形成する。 さらに質念シリコ ンまたは酸化シリコンからなる保障膜を全面に形成した 後、端子上の保護膜を取り除き群鼠トランジスタ鎮和笠 置基板を作製する。この鞍口トランジスタ集積装配基質 の画素部に液晶をはさんで対向基板を貼り合わせ、約予 部8に走査線、信号線に画像信号を送り込むための回路 を取り付け、さらに薄胶トランジスタ集積装置**基板の**分 面にバックライトを取り付けて液晶衰示装置を作気す కె.

#### 【0017】実施の形□2

実施の形態1では、走査線1と同時に形成する対向電灯5と、信号線2と同時に形成する画案電極6を図1、2の方法を用いて露光したが、画葵部でこれらの境界が口なる位置となるように感送しても良い。例えば、走在口1と対向電極5は図1、2の方法で図5に、保号位2と画案電極6は、画案部をさらに小さく区切った圏4、図5に示すマスク23、24の様に図5でる。これにより、画案電極6と対向電極5で電極幅が変化する位置で異なる位置にすることができ、図光境界でのムラが見えにくくなる。また、画案電極6の図光時は、図光装置の露光エリアの図光に使用する部分が小さいため、図光度電の変別を小さくすることができる。

#### [0018] 実施の形[3

実施の形態1、2では対向電極5と画案電極6を異なるレイヤーで形成する場合を示したが、同じレイヤーに移成しても良い。一画案の平面図の例を図6に示す。コンタクトホール15を介し、画案電極6、対向電極5空をれぞれソース・ドレイン電極14と共通配線3に接口している。以下、製造方法の例を図11の工程断面圏に登って説明する。まず、走査線1空A1、Cr、Moらし

くはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの積層膜で形成する(図7 (a))。次に、ゲート絶緻膜を全面に形成した後、アモルファスシリコン13を形成する(図7 (b))。さらに信号線2を薄膜トランジスタのソース・ドレイン電極14と同時にA1、Cr、MoもしくはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの積層膜で形成する。その役、このシース・ドレイン電極14をマスクとして不純物をドープしたアモルファスシリコン13をドライエッチングなどにより除去する(図7 (c))。さらに窒化シリコンまたは酸化シリコンからなる保護膜を全面に形成した後、画案内のコンタクトホールと端子上の保護膜とを除去する(図8

(a))。以上の工程においては、ステッパー方式を用い、例えば、図3に示した方法により露光を行う。欲に、画素電極6と対向電極5を同時にA1、Cx、MoもしくはW、またはこれらを主成分とする合金またはこれらの積層膜で形成する(図8(b))。このときのほ光方法には図1、2で示した方法を用い、分割露光の窓ぎ目での電極幅の変効を小さくする。この薄膜トランジスタ集積装置基板の画案部に液晶をはさんで対向基板を貼り合わせ、端子部8に走査線、信号線に画像信号を送り込むための回路を取り付け、バックライトを取り付けて液晶表示装置を作製する。これにより、電極幅の精度を高く形成する必要のあるレイヤーを1レイヤーにすることができる。

#### 【0019】実施の形[34]

実施の形態3では画素電極6と対向電極5の形成の際に図1および2で示した方式を用いて露光したが、ミラープロジェクション方式を用いて一括露光しても良い。すなわち、走査線1、アモルファスシリコン4、信号線2、コンタクトホールはステッパー方式を用いて形成し、画素電極6と対向電極5をミラープロジェクション方式にて露光する。これにより薄膜トランジスタ特性や容量が面内でばらつくことなく信頼性の高い液晶表示<br/>
置を製造できるが、画素電極、対向電極を形成するレイヤーは分割露光を行わないため、分割露光の境界が視認されない良好な設示を得ることができる。

#### 『0020』実施の形凹5

実施の形態1~3において、画素電極6または対向電紅5を形成する際のホトレジストの厚さを厚くすることにより、露光時間が長くなり、露光装置のシャッタースピードのばらつきによる電極幅への影響を小さくすることができる。他のレイヤーにこの方法を用いると、ホトレジストの材料代が高くなったり、露光時間の延長によるスループットの低下等の影響があるため、画素電極6または対向電極5またはその両方を形成するホストレジストのみを厚くする。

#### [0021] 実施の形態6

実施の形態1~3において、画素電極6または対向電極

5を形成する際のホトレジストに属光エネルギーの変像に対してホトレジスト線幅の変励が小さいホトレジストを使用することにより、露光装置のエネルギー分布やシャッタースピードのばらつきによる電極関への影野を小さくすることができる。一般に、展光エネルギー変像に対してホトレジスト線幅の変励が小さいホトレジスト領料は高価であるため、画案電極6または対向電極5 定たはその両方を形成するホトレジストのみにこのホトレジストを使閥してコストの増加を防ぐ。

#### [0022] 実施の形门?

実施の形態1~3において、画業電極6または対向電紅5を形成する際のマスクに位相シフトマスクを使用することにより、露光装置の展光エネルギー分布やシャッタースピードのばらつきによる電極四への影母を小さくすることができる。位相シフトマスクはクロムマスクに位相シフタを加えて転写パターンの高解検配、高密配化ではかろうとするものである。位額シフトマスクは一流に高価であり、またスリット形状以外の場合には作製が買しいため、画素電極6または対向電紅5またはその買方を形成するマスクにのみこのマスクを開いるとよい。

#### [0023] 実施の形□8

実施の形態1~3において、画案電距6または対向同に 5を形成する際のマスクの面内寸法公発企小さくするこ とにより、マスク上の寸法の面内公益による尾径〇~の 影響を小さくすることができる。一歳に、液晶衰示装口 の製造に用いられているマスクの寸法公差於全の。 3~ 0. 5μmレベルであるが、先に途べたとおり、積方向 電界方式の液晶衰示装置では、電極幅の変質を0.15 μ m程度以内に抑える必要がある。 凝って、画案電流電 または対向電極 5 を形成する巖のマスクの面内寸法公立 は少なくとも±0. 1μm以内にする必要がある。しか し、高精度に作製したマスクは高質であるため、画塚〇 極6または対向電極5またはその両方を形成するマスク にのみこのマスクを用いるとない。立た、一段にこれら のマスクはウエットエッチング密によりクロムと配化ク ロムを加工しているが、ドライエッテング絵を関いて知 エすることによりマスクの面内寸弦公差企小さくするこ とがでなる。

#### [0024]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、紅方向電界方式を用いた視野角の底い液晶設示装置を、ステッパー方式を用いて信頼性を保つとなに、分割函光の気界で発生するムラを低減し作風することができる。なた、実施の形態4の方法によれば、電極幅が分割函光の境界で変化することがなく、分割函光鏡具での輝配ムラがほとんどない液晶表示装置を実現することができる。 【0025】本発明の請求項1配像の液晶衰示装置の浸造方法は、画素電極に対向する対向電極を行し、該画環電板および該対向電極の個に整板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶衰示装置の製造方法 において、画素部を露光する際に1枚のマスクから繰り返し露光してパターニングする液晶表示装置の製造方法であるので。一枚のマスクを用いて繰り返し露光するので、電極幅のばらつきが発生しないという効果を奏する。

【0026】本発明の請求項2記載の液晶表示装置の級造方法は、画素電極に対向する対向電極を有し、該画環電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーの画素部を露光する際の1回の感光領域を他のレイヤーよりも小さくする液晶表示装置の製造方法であるので、露光境界でのムラが見えにくくなるという効果を安する。

【0027】本発明の請求項3記載の液晶表示装置の經 造方法は、画素電極に対向する対向電極を有し、該画弱 電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の 電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法 において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内 少なくとも1レイヤーの画案部を露光する際には1枚の マスクを繰り返し露光してパターニングを行い、他のレ イヤーは端子部を含めた1パネルを2つ以上に分割した マスクを用い露光しパターニングする液晶表示装置の 適方法であるので、スループットの大幅な低下を防ぐこ とができるという効果を奏する。

【0028】本発明の請求項4記載の液晶表示装置の認造方法は、画素電極に対向する対向電極を有し、該画察電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極の露光領域のつなぎ部分と、対向電極の露光領域のつなぎ部分とを異なる位置に形成する液晶表示装置の製造方法であるので、露光境界でのムラが見えにくくなるという効果を奏する。

【0029】本発明の請求項5記載の液晶表示装置の級造方法は、画素電極に対向する対向電極を有し、該随環電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画素電極または対向電極あるいはその両方を形成するレイヤーを1枚の大型レチクルを使用してミラープロジェクション方式により形成し、その他のレイヤーの内少なくとも1レイヤーをステッパー方式による分割露光により形成する液晶表示装置の製造方法であるので、薄膜トランジスタ特性や容量が面内でばらつくことがないという効果を安する。

【0030】本発明の譲求項6記載の液晶表示装置の認造方法は、画案電極に対向する対向電極を有し、該画認電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置の製造方法において、画案電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジストを他

のレイヤーを形成する場合よりも厚く形成する液晶衰<br/>
装置の製造方法であるので、<br/>
磁光装<br/>
型の製造方法であるので、<br/>
の光装<br/>
型のシャッタースピードのばらつきによる<br/>
電極幅への影響を小さくすることができるという効果を<br/>
要する。

【0031】本発明の請求項7記機の液晶衰示装置の図造方法は、画素電極に対向する対向電極を行し、該画録電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆励する液晶衰示装置の製造方態において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のホトレジストに□光エネルギー変動に対してホトレジスト線幅の変励が小さいホトレジストを使用する液晶衰示装置の製造方態であるので、露光装置のエネルギー分布やシャッタースピードのばらつきによる電極四への影響を小さくすることができるという効果を受する。

【0032】本発明の額求項8配喰の液晶衰示装配の母造方法は、画素電極に対向する対向電極を行し、該國母電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆倒する液晶衰示装配の製造方法において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のマスクに位御シフトマスクを用いる液晶衰示装置の製造方法であるので、電極幅を小さくすることができるとともに母光装置の母光エネルギー分布やシャッタースピードの似らつなによる電極幅への影響を小さくすることができるという効果を致する。

【0033】本発明の請求項9記域の液晶衰示装置の回造方法は、画素電極に対向する対向電極を行し、該画原電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶衰示装置の製造方磁において、画素電極と対向電極を形成するレイヤーの内少なくとも1レイヤーを形成する際のマスクを面内す磁公差の小さなマスクを使用する液晶衰示装置の製造方磁であるので、電極幅の変強を鍛えることができるという効果を受する。

【0034】本発明の箭水項10紀億の液晶衰示装量の製造方法は、前記面内寸法公差が全0.1μm以内でのる箭水項9記載の液晶表示装置の製造方法であるので量極幅の変効を0.15μm程度に抑えることができるという効果を受する。

【0035】本発明の請求項111紀像の液晶衰示装□の 製造方法は、上記マスクをクロムと酸化クロムをドライ エッチングにより加工し形成する節求項10紀像の液□ 表示装置の製造方法であるので、マスクの面内寸弦公□ を小さくすることができるという効果を受する。

【0036】本発明の節求項12記域の液晶衰示装口の 製造方法は、画素電極に対向する対向電極を行し、数口 素電極および該対向電極の間に基板面に対して水平方向 の電界を印加して液晶を駆動する液晶衰示装配におい て、画素電極幅と対向電極幅の分割函光の境界間でのす 法差を最大0.15μm以下とした液晶表示装置であるので、横方向電界方式を用いた視野角の広い液晶表示装置を、ステッパー方式を用いて信頼性を保つと共に、分割露光の境界で発生するムラを低減し作製することができるという効果を奏する。

【0037】本発明の請求項13記載の液晶表示装置の製造方法は、請求項1~9のいずれか1項記載の製造方法のうち、何れか1つ又は複数の方法を組み合わせ、画素電極幅と対向電極幅の分割露光の境界間での寸法差を最大0.15μm以下とした、画素電極に対向する対向電極を有しこれらの間に基板面に対して水平方向の電界を印加して液晶を駆動する液晶表示装置であるので、機方向電界方式を用いた視野角の広い液晶表示装置を、ステッパー方式を用いて信頼性を保つと共に、分割露光の境界で発生するムラを低減し作製することができるという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による実施の形態1による薄膜トランジスク集積装置基板の分割露光の方法の例を示す図である。

【図2】 本発明による実施の形態1による薄膜トランジスク集積装置基板を作製する際に用いるマスク上のレイアウトの例を示す図である。

【図3】 従来、または本発明による画素電極及び対向 電極以外を形成する際の薄膜トランジスタ集積装置基板 の分割露光の方法の例を示す図である。

【図4】 本発明による実施の形態2による薄膜トランジスタ集積装置基板の分割露光の方法の例を示す図であ

る.

【図5】 本発明による実施の形態2による薄膜トランジスタ集積装置基板を作製する際に用いるマスク上のレイアウトの例を示す図である。

【図6】 本発明による実施の形態3による薄膜トランジスタ集積装置の一画素の平面図である。

【図7】 本発明による実施の形態3による薄膜トランジスタ集積装置の製造工程を示す断面図である。

【図8】 本発明による実施の形態3による薄膜トランジスタ集積装置の製造工程を示す断面図である。

【図9】 従来及び本発明による実施の形態1または2 による薄膜トランジスタ集積装置の一面素の平面図である。

【図10】 従来からのトランジスタ集積装置基板の画 素部と端子部を示したものである。

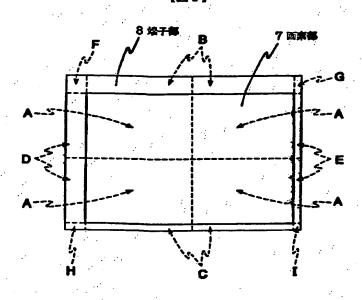
【図11】 従来及び本発明による実施の形態1または 2による薄膜トランジスタ集積装置の製造工程を示す断 面図である。

【図12】 横方向電界方式液晶表示装置における電極 幅のばらつきと輝度変化率の関係を示す図である。

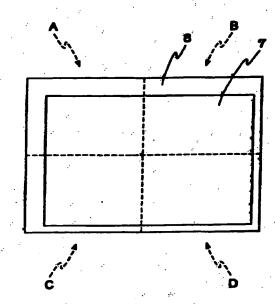
#### 【符号の説明】

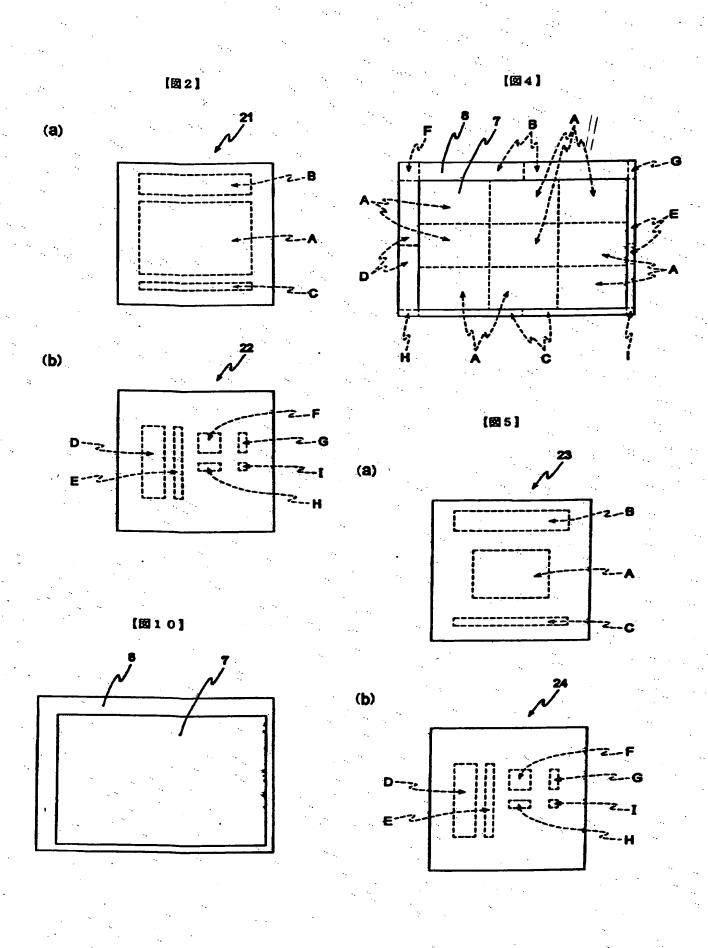
1 走査線、2 信号線、3 共通配線、4 薄膜トランジスタ、5 対向電極、6 画素電極、7 画素部、8 端子部、9 保護膜、10 ガラス基板、11 ゲート絶縁膜、12 アモルファスシリコン、13 不純物をドープしたアモルファスシリコン、14 ソース・ドレイン領域、15 コンタクトホール、21、22、23、24 マスク。

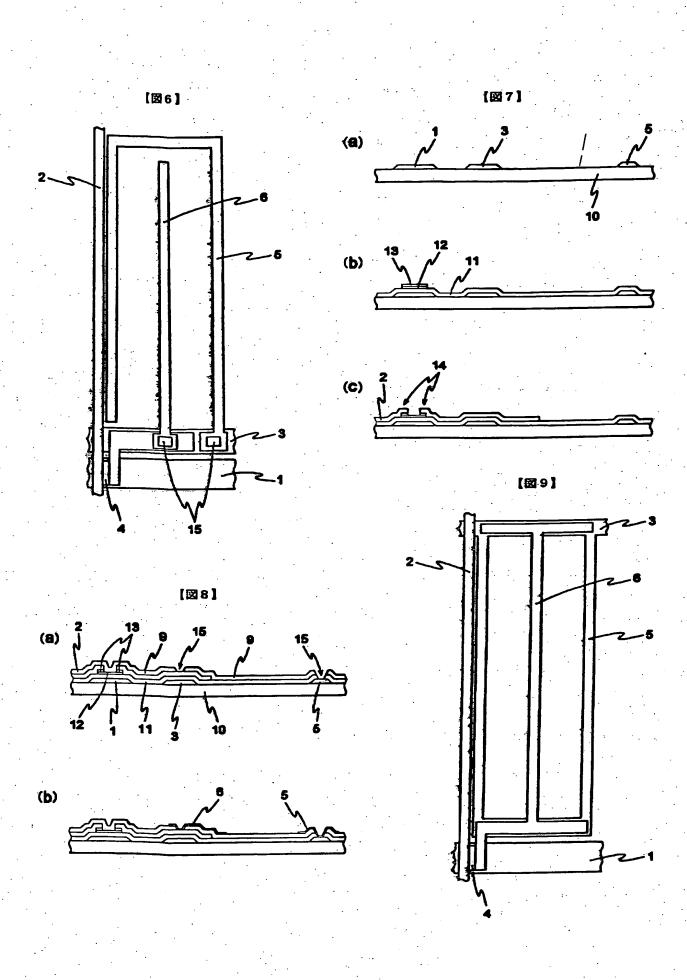
[図1]

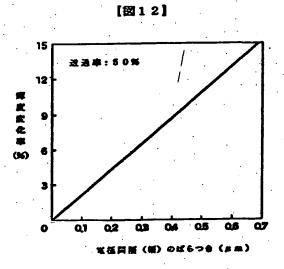


【图3】









#### フロントページの続き

11

F 夕一 △ (参考) 2H092 GA14 JA26 JA29 JA33 JA35
JA38 JA39 JA42 JA43 JA44
JA47 JB13 JB23 JB27 JB32
JB36 JB38 JB54 JB57 JB58
JB63 JB69 KA05 KA07 KA12
KA16 KA18 KA22 KA24 KB05
KB14 KB23 KB24 MA05 NA68
MA14 WA15 NA16 WA18 MA19
MA20 NA23 WA27 MA31 WA34
MA35 NA37 WA41 NA02 NA24
NA25 NA27 NA29 PA02 PA06
PA08 QA06 QA18

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.